УДК 669.187.526.001.4

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ТЕПЛООБМЕНА В КРИСТАЛЛИЗАТОРЕ ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВОЙ УСТАНОВКИ

Н. Ф. Наконечный, В. Н. Федоров, В. А. Щекин-Котов

Показано, что применение медных кристаллизаторов при ЭЛПЕ сплавов титана не эффективно. Замена меди сплавами, обеспечивающими $B \le 1$, позволяет увеличить КПД переплава от 20 до 35 % и получать слитки с гладкой, бездефектной поверхностью.

It is shown that the application of copper moulds in EBCHM of titanium alloys is not effective. Replacement of copper by alloys, providing $B_i \le 1$, allows increasing the efficiency factor of remelting from 20 up to 35 % and producing ingots with a smooth defect-free surface.

Ключевые слова: электронная плавка; теплообмен; кристаллизатор; слиток; сплав; титан

Медные водоохлаждаемые кристаллизаторы металлургических установок предназначены для придания расплавленному металлу определенной, заранее заданной, формы и фиксирования ее при переводе расплава из жидкого в твердое состояние. Переход расплава в твердое состояние осуществляется при поступлении части его тепловой энергии в систему охлаждения кристаллизатора. В этом случае кристаллизатор работает как специальный теплообменный аппарат и при минимальных затратах энергии должен обеспечивать наилучшее качество слитка.

Поскольку в литературе отсутствует анализ эффективности кристаллизаторов, используемых при ЭЛПЕ, цель данной работы состояла в исследовании процессов теплообмена и определении эффективности функционирования медных водоохлаждаемых кристаллизаторов при ЭЛПЕ титановых сплавов.

Исследование проводили на электронно-лучевой установке (ЭЛУ) завода электронно-лучевой металлургии ООО «Фико» при производстве слитков сплава ВТ1-0 с использованием промежуточной емкости и медного водоохлаждаемого кристаллизатора диаметром 0,655 м и высотой 0,385 м. Слиток выплавляли с помощью четырех электронных пушек высоковольтного тлеющего разряда, из которых первая и вторая плавили расходуемую заготовку, а третья и четвертая подогревали зеркало расплава в кристаллизаторе. Технологический процесс плавления слитка в кристаллизаторе ЭЛУ состоит из трех стадий:

разогрев затравки (рис. 1, a);

плавление расходуемой заготовки и вытягивание слитка (рис. 1, δ , θ);

выведение усадочной раковины.

Затравка, представляющая собой диск из сплава BT1-0 толщиной 100 мм, расположена на водоохлаждаемом поддоне и соединена хвостовиком с механизмом вытягивания слитка.

В начале плавки между холодной затравкой, установленной в верхней части кристаллизатора, и его боковой поверхностью имеется зазор. Чтобы поступающий в кристаллизатор металл не выливался через зазор в камеру слитка, а также не затвердевал до полного заполнения кристаллизатора, ее разогревают лучами двух электронных пушек от середины к периферии путем создания в центре жидкой ванны и постепенного ее расширения, пока затравка не соприкоснется с кристаллизатором. После этого начинают плавить расходуемую заготовку и вытягивать слиток, выводя плавильные пушки на максимальную мощность.

Зеркало расплава в кристаллизаторе постоянно подогревают двумя электронными пушками, одна из которых описывает спираль, а другая — спираль и круг у поверхности кристаллизатора. Кроме того, одна из пушек плавит перемычку и подогревает металл в канале носика при его сливе в кристаллизатор.

После окончания процесса плавления, слива металла в кристаллизатор и вытягивания слитка приступают к выведению усадочной раковины, постепенно уменьшая энергию электронных лучей и сводя спирали обеих пушек к оси слитка. В результате проведения указанных операций получают слиток с высококачественной плотной макроструктурой и

© Н.Ф. НАКОНЕЧНЫЙ, В.Н. ФЕДОРОВ, В.А. ЩЕКИН-КРОТОВ, 2006



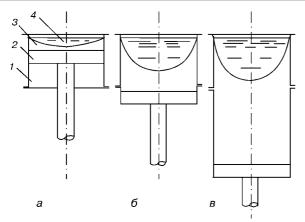


Рис. 1. Положение поддона и затравки по отношению к кристаллизатору в процессе ЭЛПЕ: a — разогрев затравки; δ — выход поддона из кристаллизатора; ϵ — вытягивание слитка; t — кристаллизатор; t — поддон; t — затравка; t — жидкий металл

волнистой с неслитинами поверхностью, подвергаемой сплошной обдирке.

В данном исследовании на упомянутых стадиях получения слитка контролировали энергию, потребляемую электронными пушками, скорость плавления расходуемой заготовки, температуру воды на входе и выходе из кристаллизатора, поддона и промежуточной емкости, а также ее расход. После окончания плавки собирали и взвешивали образовавшийся конденсат.

Затем вычисляли температуру металла на скате расходуемой заготовки, в промежуточной емкости и кристаллизаторе, потери энергии излучением и на испарение металла, а также ее потери теплопроводностью в систему охлаждения кристаллизатора и поддона. По итогам расчетов составили энергетический баланс кристаллизатора и процесса переплава, проанализировали эффективность функционирования кристаллизатора.

На рис. 1 представлены различные положения поддона и затравки по отношению к кристаллиза-

тору в процессе переплава. Как следует из рисунка, при наплавлении слитка увеличивается площадь его теплообмена с кристаллизатором, достигающая максимума при выходе поддона из кристаллизатора. Кроме того, возрастает термическое сопротивление тепловому потоку вдоль оси слитка к поддону вследствие увеличения расстоя- ^{q, кВт} ния между ним и зеркалом жидкой ванны. Как показали исследования, при разогреве затравки рост теплового потока в систему охлаждения кристаллизатора не имеет определенной закономерности. Однако во всех случаях при ее полном контакте с кристаллизатором он достигает приблизительно одинакового значения -58...61 кВт (рис. 2).

Как следует из рис. 3, изменение длины слитка L в ходе одной из исследованных плавок было равномерным,

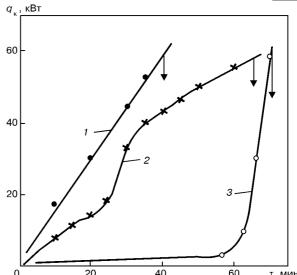


Рис. 2. Рост теплового потока от затравки к кристаллизатору при ее разогреве в процессе плавок 1–3; стрелками указан момент первого слива металла

что связано со стабильным расходом энергии W на плавление расходуемой заготовки (448 кВт) и на подогрев металла в кристаллизаторе и носике (300 кВт). Средняя скорость плавления расходуемой заготовки и вытягивания слитка (отношение изменения длины слитка ΔL к соответствующему промежутку времени $\Delta \tau$) равнялась

$$v_l = \frac{\Delta L}{\Delta \tau} = \frac{1,56}{(7,27-1,07)\cdot 3600} = 7,01\cdot 10^{-5} \,[\text{m/c}],$$

что соответствует массовой скорости плавления $(m = 0.0998 \text{ кг/c} \cong 0.1 \text{ кг/c}).$

На рис. З показано изменение тепловых потоков в системы охлаждения кристаллизатора и поддона. Как следует из рисунка, тепловой поток к поддону увеличивался по мере разогрева затравки, но уменьшался при вступлении ее в контакт с кристаллизатором и последующем вытягивании слитка. Вслед-

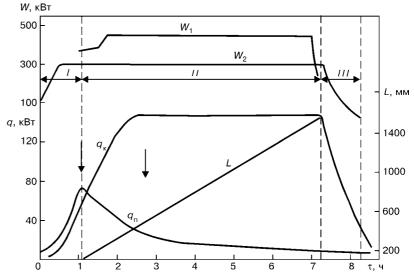


Рис. 3. Изменение в процессе ЭЛПЕ расхода энергии на плавление расходуемой заготовки W_1 и подогрев зеркала расплава W_2 , длины слитка L и тепловых потоков в системы охлаждения кристаллизатора q_{κ} и поддона q_{η} : I–III — стадии ЭЛПЕ; стрелками указаны моменты первого слива и выхода поддона из кристаллизатора

ствие этих же причин тепловой поток в систему охлаждения кристаллизатора начинал быстро расти. После выхода поддона из кристаллизатора тепловой поток в систему его охлаждения стабилизировался на уровне 148 кВт, и процесс теплообмена слитка с кристаллизатором перешел в квазистационарную стадию, хотя в направлении к поддону тепловой поток уменьшался в процессе всей плавки.

Для составления энергетического баланса кристаллизатора в стадии квазистационарного теплообмена определили температуру металла, стекающего со ската расходуемой заготовки, и его перегрев в промежуточной емкости, а по этим данным, — и теплосодержание металла, поступающего в кристаллизатор.

Температуру перегрева металла, стекающего со ската расходуемой заготовки, определяли расчетным методом, описанным в работе [1], по формуле

$$t_{\rm II} = \frac{16200m\delta}{S - 13,94m\delta} + t_{\rm II,II,I}$$

где δ — толщина капель или струек на скате расходуемой заготовки (соответственно $8,66\cdot10^{-3}$ и $5,0\cdot10^{-3}$ м); S — площадь поверхности ската $(0,208 \text{ m}^2)$; $t_{\rm пл}$ — температура плавления сплава BT1-0 (1668 °C).

Среднюю температуру перегрева металла, стекающего со ската расходуемой заготовки в промежуточную емкость, можно представить в виде

$$t_{\rm cp} = \frac{t_{\rm \pi}^{\rm K} + t_{\rm \pi}^{\rm c}}{2} = \frac{1740 + 1708}{2} = 1724 \, {}^{\circ}{\rm C},$$

где $t_{\rm n}^{\kappa}$ и $t_{\rm n}^{\rm c}$ — температура перегрева соответственно капель и струек.

Перегрев расплава в промежуточной емкости определяли по формуле

$$\Delta t_{\pi} = \frac{kW}{C_{-m}} = \frac{0.03 \cdot 448000}{989.2 \cdot 0.1} = 135.86 \, ^{\circ}\text{C},$$

где k — коэффициент, учитывающий долю мощности плавильных пушек, расходуемой на перегрев металла в промежуточной емкости. Согласно данным работы [2], при указанной технологии плавки k=0.03; C_{π} — теплоемкость жидкого титана (989,2 Дж/(кг·°С)).

Таким образом, температура металла, поступающего из промежуточной емкости в кристаллизатор, составила

$$t_{II} = t_{CD} + \Delta t_{II} = 1724 + 135,86 = 1859,86 \approx 1860 \, ^{\circ}\text{C}.$$

Количество тепловой энергии, поступающей в кристаллизатор вместе с жидким металлом, рассчитывали из выражения

$$q_{\text{ik}} = m[C_{\text{t}}(t_{\text{ii}} - t_{\text{ii}}) + C_{\text{ik}}(t_{\text{ii}} - t_{\text{ii}}) + q_{\text{kp}}] =$$

= 0,1 [654,9 (1668 - 11) + 989,2 ×

 $\times (1860 - 1668) + 295000] = 157009,57 \ \text{Дж} \approx 157 \ \text{кBt},$

где $C_{\rm r}$ — средняя теплоемкость титана в интервале температур 20... 1668 °C, Дж/(кг.°С); $q_{\rm kp}$ — удель-

ная теплота плавления титана, Дж/кг; $t_{\scriptscriptstyle \rm H}$ — начальная температура расходуемой заготовки, °С.

Для расчета количества энергии, с электронными лучами поступающей в кристаллизатор, учитывали, что 21,7 кВт мощности пушек затрачивается на подогрев металла в канале носика промежуточной емкости, 9 % мощности — в систему охлаждения анода и катода, а 3 % — теряется по пути в кристаллизатор. Поэтому из 300 кВт энергии, потребляемой пушками, в кристаллизатор поступает $q_3 = (300 - 21,7)[1 - (0,03 + +0,09)] = 244,93$ кВт.

Всего с жидким металлом и электронными лучами в кристаллизатор поступает энергии

$$q_{\kappa} = q_{\kappa} + q_{\rho} = 157 + 244,93 = 401,93 \text{ kBt}.$$

Эта энергия расходуется в кристаллизаторе излучением, испарением, передается теплопроводностью в систему его охлаждения, теряется с отраженными электронами, расходуется на вторичную эмиссию электронов и рентгеновское излучение, уходит из кристаллизатора вместе со слитком.

Потери энергии излучением рассчитывали с учетом закона Стефана-Больцмана:

$$q_{\text{H3}} = C\left[\left(\frac{T_{3,p}}{100}\right)^4 - \left(\frac{T_{\vartheta}}{100}\right)^4\right] S_p, \tag{1}$$

где S_p — площадь поверхности зеркала расплава в кристаллизаторе (0,337 м²); $T_{3,p}$, T_{9} — температуры зеркала расплава и экранов (соответственно 2173 и 673 К); C — приведенный коэффициент излучения (1,729).

$$C = \sigma_0 / \left(\frac{1}{\varepsilon_{3,p}} + \frac{S_3}{S_9} \left(\frac{1}{\varepsilon_9} - 1 \right) \right),$$

где σ_0 — постоянная Стефана-Больцмана (5,67); $\varepsilon_{\text{з.р}}$, $\varepsilon_{\text{з}}$ — степень черноты зеркала расплава и экранов (соответственно 0,3633 и 0,2), которые вычисляли из уравнения

$$e_{Ti} = 1,15 \cdot 10^{-4} T + 0,1135,$$

где T — абсолютная температура участвующей в теплообмене поверхности, K; $S_{\rm n}$, $S_{\rm o}$ — площади поверхностей излучения (зеркала металла в кристаллизаторе и промежуточной емкости, ската расходуемой заготовки) и экранов (соответственно 0,784 и 5,9 $\rm m^2$).

При указанных значениях величин, входящих в формулу (1), потери излучением в кристаллизаторе составили 128,73 кВт.

Количество энергии, израсходованной на испарение титана с поверхности расплава в кристаллизаторе, определяли из уравнения

$$q_{\text{исп}} = \frac{M_{\text{K}} K_{\text{K}} q_{\text{H}}}{\tau},$$

где $M_{\scriptscriptstyle K}$ — масса образовавшегося за период плавки конденсата (27 кг); $K_{\scriptscriptstyle K}$ — доля титана, испаряющегося при данной технологии плавки из кристалли-



затора (0,545), согласно данным работы [2]; $q_{\text{н}}$ — удельная теплота испарения титана (9090 кДж / кг); τ — продолжительность плавления (6,25 ч = 22500 с).

Затраты энергии на испарение титана в соответствии с представленными данными составили 5,944 кВт.

Количество тепловой энергии, передаваемой теплопроводностью в систему охлаждения кристаллизатора $q_{\rm T}$, согласно измерениям в стадии квазистационарного теплообмена, равно 148 кВт (рис. 3).

Потери энергии с отраженными электронами в промышленных электронно-лучевых установках [3] можно определить из уравнения

$$q_{\text{orp}} = 0.5 \eta_{\text{orp}} W$$

где $\eta_{\text{отр}}$ — коэффициэнт отражения, равный у титана 0,215; W — мощность энергии электронных лучей, кВт.

В нашем случае $W=q_3$, следовательно, $q_{\rm orp}=0.5\times0.215\times244.93=26.33$ кВт. Незначительная часть энергии электронных лучей (суммарно ≤ 0.01) расходуется на вторичную эмиссию электронов и рентгеновское излучение, что составляет

$$q_{3.D} = 0.01W = 0.01 \cdot 244.93 \cong 2.45 \text{ kBt}.$$

Таким образом, расход энергии в кристаллизаторе по перечисленным выше позициям составляет

$$Sq_{\rm p} = q_{\rm H3} + q_{\rm HC} + q_{\rm T} + q_{\rm ot} + q_{\rm 3.p} =$$
= 128.73 + 5.944 + 148 + 26.33 + 2.45 = 311.454 kBt.

Не израсходованная в кристаллизаторе энергия уходит из него вместе со слитком. Ее количество равно разнице поступающей в кристаллизатор энергии и израсходованной по указанным статьям, т. е.

$$q_c = q_K - \Sigma q_D = 401,93 - 311,454 = 90,476 \text{ KBT}.$$

На основании проведенных исследований и расчетов составлен энергетический баланс кристаллизатора (таблица).

Исходя из данных таблицы, можно вычислить количество энергии, отданной кристаллизатору жидким металлом, что является мерой выполненной им полезной работы и равно разнице между энергией, внесенной жидким металлом в кристаллизатор и ушедшей из него вместе со слитком:

$$q_{xm} = q_x - q_c = 157 - 90,476 = 66,524 \text{ kBt}.$$

Энергетический КПД кристаллизатора можно представить как отношение количества энергии, отданной кристаллизатору жидким металлом $q_{\rm ж.м.}$, к количеству всей энергии $q_{\rm p}$, израсходованной в нем. Он будет равен

$$\eta_{\text{KCP}} = \frac{q_{\text{K.M}}}{q_{\text{K}}} \cdot 100 = \frac{66,524}{401,93} \cdot 100 = 16,55 \%.$$

Энергетический КПД процесса ЭЛП равен отношению энергии, израсходованной на нагрев, плавление и перегрев сплава ВТ1-0, ко всей израс-

ходованной на его плавление и кристаллизацию энергии:

$$\eta_{\pi} = \frac{q_{\pi}}{W_{1-2} + W_{3-4}} \cdot 100 = \frac{157}{448 \cdot 300} \cdot 100 = 20,9 \%.$$

Таким образом, при КПД кристаллизатора 16,55 и ЭЛПЕ 20,9 % получается плотный, физически макрооднородный, слиток с некачественной, полностью обдираемой поверхностью.

В работе [4] приведены тепловые КПД процесса ЭЛП различных металлов. При оптимальных условиях переплава из-за потерь энергии излучением и необходимости компенсировать их энергией электронных лучей значения КПД уменьшаются при переходе от железа и никеля к более тугоплавким ниобию и вольфраму от 20...35 до 4,0...0,5 % (табл. 1).

В то же время при использовании в качестве материалов для кристаллизаторов металлов, обеспечивающих критерий B_i (отношение термического сопротивления слитка к термическому сопротивлению среды) меньше или равный единице, в верхней части кристаллизатора образуется зона высотой в несколько десятков миллиметров, в которой при контакте с кристаллизатором расплав без дополнительного подогрева сохраняется в жидком состоянии [5]. Из этого следует, что в таком случае при ЭЛПЕ нет необходимости подогревать мениск электронными лучами, держать кристаллизатор открытым, терять энергию излучением и компенсировать эту потерю энергией электронных лучей.

Критерий B_i при формировании слитка на исследуемой плавке сплава BT1-0 можно определить из выражения

$$B_i = \frac{\alpha_{\rm cp} R_{\rm c}}{\lambda_{\rm c}},\tag{2}$$

где $\alpha_{\rm cp}$ — коэффициент теплоотдачи от поверхности слитка в окружающую среду; $R_{\rm c}$ и $\lambda_{\rm c}$ — соответственно радиус слитка и теплопроводность жидкого металла слитка;

$$\alpha_{\rm cp} = \frac{1}{R_{\rm cp}},$$

где $R_{\rm cp}$ — термическое сопротивление тепловому потоку от поверхности слитка к воде, охлаждающей кристаллизатор. В зоне мениска жидкий металл смачивает кристаллизатор. Поэтому здесь переходное контактное сопротивление равно нулю.

Следовательно,

$$R_{\rm cp} = \frac{1}{\alpha_{\rm B}} + \frac{\delta_{\rm K}}{\lambda_{\rm K}},\tag{3}$$

где $\alpha_{_B}$ — коэффициент теплоотдачи от канала охлаждения к воде; $\delta_{_K}$ и $\lambda_{_K}$ — соответственно толщина медной стенки и ее теплопроводность.

г.		\boldsymbol{n}
N	X	1
Ξ.	~	3

<u> No</u>	Статьи прихода и расхода энергии	Количество энергии	
/п	Отагын прихода и расхода эпертия	кВт	%
	Приход		
	Введено с электронными лучами	244,93	60,93
	Введено с жидким металлом	157,00	39,06
	Всего введено	401,93	99,99
	$Pacxo\partial$		
	Потеряно излучением	128,73	32,02
2	Израсходовано на испарение титана	5,94	1,47
3	Предано теплопроводностью в систему охлаждения кристаллизатора	148,00	36,82
1	Потеряно с отраженными электронами	26,33	6,55
i	Израсходовано на вторичную эмиссию электронов и рентгеновское излучение	2,45	0,60
3	Ушло со слитком	90,47	22,51
	Всего израсходовано	401,92	99,97

В ходе исследованной плавки значения входящих в формулы (2)—(3) параметров были следующими:

$$R_{\rm c}=0,3275\,$$
 м; $\lambda_{\rm c}=33,1\,$ BT/(м·°C); $\alpha_{\rm B}=6000\,$ BT/(м²·°C); $\delta_{\rm K}=0,035\,$ м и $\lambda_{\rm K}=380\,$ BT/(м·°C). При указанных значениях параметров $R_{\rm cp}=2,456\cdot10^{-4}\,$ (м²·°C)/BT, $\alpha_{\rm cp}=4071,4\,$ BT/(м²·°C).

Таким образом, при непосредственном контакте жидкого титана с поверхностью медного кристаллизатора критерий B_i равен

$$B_i = \frac{\alpha_{\rm cp} R_{\rm c}}{\lambda_{\rm c}} = 4071.4 \cdot \frac{0.3275}{33.1} = 40.28.$$

Это означает, что отток тепловой энергии от поверхности слитка осуществлялся в 40 раз быстрее, чем приток и, следовательно, для поддержания мениска в жидком состоянии этот дисбаланс необходимо было компенсировать энергией электронных лучей. Полученные данные позволяют определить количество тепловой энергии, переданной в систему охлаждения кристаллизатора электронными лучами для компенсации указанного дисбаланса. Оно равно разности между всей энергией, поступившей в систему охлаждения, и переданной жидким металлом, т. е.

$$q_{\text{BH}} = q_{\text{T}} - q_{\text{KM}} = 148 - 66,524 = 81,476 \text{ kBt}.$$

Необходимо было компенсировать также и все остальные потери энергии, связанные с обогревом зеркала металла. На это ушло в сумме 244,93 кВт энергии электронных лучей. Несмотря на интенсивный нагрев, мениск расплава на расстоянии 3...5 мм от поверхности кристаллизатора находится в твердом состоянии, что является причиной волнистости поверхности слитка и наличия неслитин [6–8]. Слитки с указанными дефектами поверхности подвергают обдирке или электронно-лучево-

му оплавлению поверхности, что требует дополнительных затрат.

При использовании кристаллизаторов, изготовленных из металлов с *B* ≤1, нет необходимости в постоянном подогреве зеркала расплава в кристаллизаторе. В этом случае электронные пушки могут использоваться только при разогреве затравки и выведении усадочной раковины. В ходе плавки излучающую поверхность расплава следует изолировать, предотвращая потери энергии по пунктам 1–5 (таблица). При этом КПД кристаллизатора можно увеличить до

$$\eta_{\text{к}} = \frac{q_{\text{ж.м}}}{q_{\text{ж}}} \cdot 100 = \frac{66,524}{157} \cdot 100 = 42,34 \%$$
, а перепла-

ва — до
$$\eta_{\pi} = \frac{q_{\pi}}{W_{1-2}} \cdot 100 = \frac{157}{448} \cdot 100 = 35,04 \%.$$

Наличие зоны жидкого металла, контактирующего с поверхностью кристаллизатора в его верхней части, позволяет, кроме экономии энергии, получить ровную и гладкую поверхность слитка без волнистости и неслитин [9].

Титановые сплавы переплавляют в медные кристаллизаторы диаметром 0,4 м и более (критерий $B_i > 24$). Для экономии энергии и получения слитков с гладкой бездефектной поверхностью в таких кристаллизаторах необходимо разрабатывать сплавы, обеспечивающие критерий $B_i < 1$.

Таким образом, проведенные исследования показали, что использование медных водоохлаждаемых кристаллизаторов в процессе ЭЛПЕ сплавов титана (с точки зрения энергетических потерь) неэффективно. Отвод тепла от мениска расплава в них происходит в десятки раз быстрее, чем подвод, что приводит к затвердеванию расплава вблизи стенок кристаллизатора, образованию полосчатости и неслитин, требует дополнительно значительного расхода энергии для поддержания поверхности слитка в кристаллизаторе в жидком состоянии. Ис-

18 _____ СЭМ



пользование для изготовления кристаллизаторов сплавов с B_i < 1 позволяет (теоретически) отказаться от подогрева расплава в кристаллизаторе, повысить КПД переплава от 20 до 35 % и получать слитки с гладкой, бездефектной поверхностью. Вместе с тем, для практического использования таких кристаллизаторов необходимо провести дополнительные эксперименты.

- 1. Наконечный Н. Ф., Федоров В. Н., Щекин-Кротов В. А. Температура металла на скате расходуемой заготовки при ЭЛПЕ сплавов титана // Современ. электрометаллур-ЭЛПЕ сплавов титана // Совре гия. — 2004. — № 2. — С. 21-24.
- 2. Наконечный Н. Ф., Федоров В. Н., Щекин-Кротов В. А. О функционировании промежуточной емкости при ЭЛПЕ сплавов титана / Там же. - 2003. - № 4. - С. 23–28.
- 3. Смелянский М. Я., Елютин А. В. Электронные плавиль-
- ные печи. М.: Энергия, 1971. 168 с. Шиллер З., Гайзиг У., Панцер З. Электронно-лучевая технология. М.: Энергия, 1980. 528 с.

- 5. Вейник А. И. Теория особых видов литья. М.: Машгиз, 1958. 435 с.
- 6. Галацкая И. К. Металлография металлургических дефектов в прессованных полуфабрикатах из алюминиевых сплавов. — Куйбышев, 1973. -125 c.
- 7. Елисов В. С., Степанов Ю. А. Влияние работы узлов машины полунепрерывного литья на качество слитков из алюминиевых сплавов // Цветные металлы. — 1971. — № 5. — C. 71=75.
- 8. Наконечный Н. Ф., Федоров В. Н., Щекин-Кротов В. А. Формирование поверхности слитков при электронной плавке сплавов титана // Процессы литья. 2005. —
- 9. Гецелев З. Н., Балахонцев Г. А., Черепок Г. В. Развитие и усовершенствование установок и технологии для отливки слитков алюминиевых сплавов в электромагнитных кристализаторах № 2. — С. 59-63. Цветные металлы.

ООО «Фико», Киев Поступила 20.10.2005

5-я международная конференция «ВОДОРОДНАЯ ЭКОНОМИКА И ВОДОРОДНАЯ ОБРАБОТКА МАТЕРИАЛОВ» (ВОМ-2007) Донецк, 21-25 мая 2007 г.

Организаторы:

- МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ ПО ВОДОРОДНОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ
- ОБЪЕДИНЕННЫЙ НАУЧНЫЙ И КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ ПО ПЕРСПЕКТИВАМ ПЕРЕХОДА К ВОДОРОДНОЙ ЭКОНОМИКЕ
- ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОМИТЕТ ПО ВОДОРОДНОЙ ОБРАБОТКЕ МАТЕРИАЛОВ
- ОРГАНИЗАЦИЯ ИНДУСТРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ООН
- МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР ПО ВОДОРОДНЫМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ ТЕХНОЛОГИЯМ
- ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Генеральное направление ВОМ-конференций — водородная экономика и материалы: эффективность и безопасность современных водородоемких производств и проблемы перехода к водородной цивилизации будущего. **Конкретные задачи ВОМ-конференций** — организовывать широкий обмен информацией и личное общение

представителей водородного сообщества стран СНГ и мирового водородного движения, что инициирует новое видение проблем перехода к водородной экономике и долгосрочных задач выявления бифуркационных точек на пути к водородной цивилизации; задач и путей решения современных производственных проблем, связанных с водородной деградацией материалов, обостряющихся в связи с истечением сроков проектной службы конструкций, коммуникаций и аппаратов многих водородоемких и водородоопасных производств в странах СНГ; перспективных задач ближайшего будущего в области физики, химии и физической химии систем водород-конденсированное вещество, в области водородной, термической и пластической обработок конструкционных и функциональных материалов для обеспечения безопасности и эффективности их использования в промышленности, на транспорте и в быту в период коммерциализации водородной экономики.

Узнать больше о ВОМ-конференциях Вы можете в Интернете (портал «Hydrogen Community») по адресу: www.dgtu.donetsk.ua/hydrogen-community/или в специальных выпусках международного журнала «The International Journal of Hydrogen Energy» (1997, Vol. 22, No. 2/3; 1999, Vol. 24, No. 9; 2002, Vol. 27, No. 7–8; 2006, Vol. 31, No. 2).

> Адрес для переписки: Гольцов Виктор Алексеевич — председатель оргкомитета ВОМ-2007 Котельва Раиса Васильевна — главный ученый секретарь оргкомитета ДонНТУ, ул. Артема, 58, г. Донецк, Украина, 83000

> > E-mail: golt sov@physics.dgtu.donetsk.ua

4/2006. 19